Search Notes		

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination	
10/784,304	UCHIDA	
Examiner	Art Unit	
Noil Abrama	2820	

	SEAR	CHED	
Class	Subclass	Date	Examiner
439	140	4-5-03	pa
4. 16. 17. 41	607		
	•		
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

INI	TERFERENCE SEARCHED		
Class	Subclass	Date	Examiner

SEARCH (INCLUDING SEAF	NOTES RCH STRATEG	Y)
	DATE	EXMR
		,
·		